JCCG 2013 Journées des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique avec le SEEDS (Systèmes d'Energie Electrique dans leur Dimension Sociétale) 5 & 6 Juin 2013 à St Nazaire





# Caractérisation de modules MOSFET-SiC en vue de leur utilisation future dans des convertisseurs ferroviaires

Joseph FABRE<sup>1,2</sup>, Philippe LADOUX<sup>2</sup>, Michel PITON<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ALSTOM Transport - Power Electronic Technologies - Rue du Dr Guinier - BP4 - F - 65601 Séméac

<sup>2</sup> Université de Toulouse - LAPLACE – ENSEEIHT - 2 Rue Camichel BP7122 - F - 31071 Toulouse Cedex7

## Introduction

Evolution de l'utilisation des semi-conducteurs de puissance par ALSTOM Transport

Prochaine étape :



Modélisation des composants SiC dans leur environnement (Exemple de cible : minimiser l'inductance de boucle)







JCGE Journées des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique avec le SEEDS (Systèmes d'Energie Electrique dans leur Dimension Sociétale) 5 & 6 Juin 2013 à St Nazaire





# **Caractérisation de modules MOSFET-SiC en vue de leur** utilisation future dans des convertisseurs ferroviaires

Joseph FABRE<sup>1,2</sup>, Philippe LADOUX<sup>2</sup>, Michel PITON<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ALSTOM Transport - Power Electronic Technologies - Rue du Dr Guinier - BP4 - F - 65601 Séméac

<sup>2</sup> Université de Toulouse - LAPLACE – ENSEEIHT - 2 Rue Camichel BP7122 - F - 31071 Toulouse Cedex7

Banc d'essai 2 : Méthode d'Opposition fonctionnant en onduleur MLI pour la caractérisation de modules 1200V-100A Dual-SiC MOSFET comparé au 1200V-100A Dual-Si IGBT



- Tension de Bus DC =[0 à 1100] V, ici V<sub>bus</sub>=600V.
- avec des modules 1200V-100A Dual-SiC MOSFET

- Déphasage du courant :  $\varphi = [0 \ a \ \pi]$ , ici  $\varphi = \pi/2$ .

- Temps mort minimum  $=2\mu s$ , ici le temps mort

Pertes semi-conducteurs ou température en fonction de la fréquence de découpage - 1 module Si IGBT 1200V-2x100A comparé à 1 module SiC MOSFET 1200V-2x100A - Vbus=600V - iopp=100Apic pour 1 module / 20Hz -  $\varphi = \pi/2$  - dead\_time=3µs)

440 🚽	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Essai 4	Essai 5
420 -	(#2h)	(#2h)	(#2h)	(#2h)	(#2h)
400 -					100
380 -	¥				
360 -					90

## Conclusion

- **100 h de fonctionnement cumulé** avec des modules SiC-MOSFET.
- Les estimations de pertes par les mesures électriques et thermiques ont été validées.



- Comparé au modules Si-IGBT, les modules SiC-MOSFET modules permettent une **réduction** significative des pertes:
- Possibilité de réduire la masse et le volume du système de refroidissement ou même changer sa technologie.
- Possibilité d'augmenter la fréquence de découpage et réduire les éléments de filtrage et/ou modifier les stratégies de contrôle des machines.
- Finalement, il faut reconsidérer l'ensemble de la chaîne de traction pour obtenir des gains significatifs en masse et en volume.
- Les applications cibles: convertisseurs auxiliaires et onduleurs de traction pour les métros et les tramways.